PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-008258

(43) Date of publication of application: 11.01.2002

(51)Int.Cl.

7/125 **G11B G11B** 7/09 G11B **G11B** H01L 31/12 HO1S 5/22

(21)Application number: 2000-185796

(71)Applicant: PIONEER ELECTRONIC CORP

(22)Date of filing:

21.06.2000

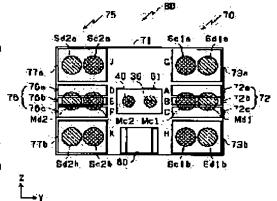
(72)Inventor: MATSUDA TAKEHIRO

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical pickup device in which miniaturization is attained and the number of parts is reduced and which copes with two wavelengths without using a composite prism.

SOLUTION: The device is provided with a light emitting part 60 which emits first and second laser beams different in wavelength, a grating which generates a pair of sub beams, and a hologram which generates positive and negative high order light from the laser beam reflected by a recording medium and guides it to a light receiving part. The light receiving part is composed of a pair of tripartite light receiving elements 72, 76 which generate a reading signal and a focus error signal by a beam size method and a pair of two-set sub beam receiving elements 73, 77 one set each of which is provided in each of a pair of tripartite light receiving elements and which generate the tracking error signal by a three-beam method. The tripartite light receiving element is divided into three light receiving areas by two parallel parting lines, and the light emitting part is set up so that a straight line which connects respective light emitting points of the first and second light emitting sources is to be parallel with the parting line of the tripartite light receiving element.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-8258 (P2002-8258A)

(43)公開日 平成14年1月11日(2002.1.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			ŕ	-73-ト*(参考)
G11B	7/125			G111	B 7/125		Α	5D118
	7/09				7/09		В	5D119
							С	5 F O 7 3
	7/13				7/13			5 F O 8 9
	7/135				7/135		Z	
			審查請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 15 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2000-185796(P2000-185796)

(22)出顧日

平成12年6月21日(2000.6.21)

(71)出顧人 000005016

パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 松田 武浩

埼玉県所沢市花園4丁目2610番地 パイオ

ニア株式会社所沢工場内

最終頁に続く

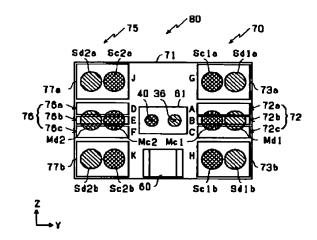
(54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 合成プリズムを用いることなく、小型化、部品点数の削減が可能な2波長対応の光ピックアップ装置を提供すること。

【解決手段】 波長の異なる第1及び第2レーザビームを発する発光部60と、一対のサブビームを生成するグレーティングと、記録媒体で反射されたレーザビームから正及び負の高次光を生成し受光部へ導くホログラムとを有し、受光部は、読取り信号及びビームサイズ法によるフォーカスエラー信号を生成する一対の三分割受光素子72、76と、一対の三分割受光素子の各々に対して一組ずつ設けられ、3ビーム法によるトラッキングエラー信号を生成するニ組一対のサブビーム受光素子73、77とからなり、三分割受光素子は2本の平行な分割線により3つの受光領域に分割されてなり、前記発光部は、前記第1及び第2発光源の各発光点を結ぶ直線が前記三分割受光素子の分割線と平行となるように設置される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1レーザビームを発する第1発光源と 該第1発光源に近接配置される前記第1レーザビームと は波長の異なる第2レーザビームを発する第2発光源と が一体化され、前記第1または第2レーザビームを選択 的に発するように制御される発光部と、前記発光部から 出射された前記第1または第2レーザビームから一対の サブビームを生成するグレーティングと、記録媒体で反 射された前記第1または第2レーザビーム、及びその一 対のサブビームから正及び負の高次光を生成するホログ ラムと、前記高次光を受光する受光部とを含み、読取り 波長の異なる記録媒体の情報を読取り可能な光ビックア ップ装置であって、

前記受光部は、記録媒体で反射された前記第1または第2レーザビームから生成された正または負の前記高次光を受光してビームサイズ法によるフォーカスエラー信号を生成する一対の三分割受光素子と、前記一対の三分割受光素子の各々に対して一組ずつ設けられ、記録媒体で反射された前記サブビームから生成された高次光を受光して3ビーム法によるトラッキングエラー信号を生成す 20 るニ組一対のサブビーム受光素子と、からなり、

前記三分割受光素子は2本の平行な分割線により3つの 受光領域に分割されてなり、

前記一対のサブビーム受光素子は、前記三分割受光素子 の分割線と直交する方向に整列して設置され、

前記発光部は、前記第1及び第2発光源の各発光点を結 ぶ直線が前記三分割受光素子の分割線と平行となるよう に設置されることを特徴とする光ピックアップ装置。

【 請求項2 】 前記ホログラムは、生成する正及び負の 高次光を結ぶ直線が前記三分割受光素子の分割線と平行 30 となるように設置されることを特徴とする請求項1に記 載の光ピックアップ装置。

【請求項3】 前記グレーティングは、生成する一対の サブビームを結ぶ直線が前記三分割受光素子の分割線と 直交するように設置されることを特徴とする請求項1及 び2に記載の光ピックアップ装置。

【請求項4】 第1レーザビームを発する第1発光源と 該第1発光源に近接配置される前記第1レーザビームと は波長の異なる第2レーザビームを発する第2発光源と が一体化され、前記第1または第2レーザビームを選択 40 的に発するように制御される発光部と、前記発光部から 出射された前記第1または第2レーザビームから一対の サブビームを生成するグレーティングと、記録媒体で反 射された前記第1または第2レーザビーム、及びその一 対のサブビームから正及び負の高次光を生成するホログ ラムと、前記高次光を受光する受光部とを含み、読取り 波長の異なる記録媒体の情報を読取り可能な光ビックア ップ装置であって、

前記受光部は、前記第1レーザビームの正または負の前 記商次光を受光して読取り信号及びビームサイズ法によ 50 るフォーカスエラー信号を生成する第1の一対の三分割受光素子と、前記第2レーザビームの正または負の前記高次光を受光して読取り信号及びビームサイズ法によるフォーカスエラー信号を生成する第2の一対の三分割受光素子と、前記第1レーザビームから生成された一対のサブビームのうちの一方の高次光を受光する第1サブビーム受光素子と、前記第2レーザビームから生成された一対のサブビームのうちの一方の高次光を受光する第2サブビーム受光素子と、を含み、

前記発光部から前記第1レーザビームが発せられているとき、前記第2の三分割受光素子は、前記第1レーザビームから生成された一対のサブビームのうちの前記第1サブビーム受光素子で受光される一方とは異なる他方の高次光を受光し、3ビーム法によるトラッキングエラーを生成することを特徴とする光ビックアップ装置。

【請求項5】 第1レーザビームを発する第1発光源と該第1発光源に近接配置される前記第1レーザビームとは波長の異なる第2レーザビームを発する第2発光源とが一体化され、前記第1または第2レーザビームを選択的に発するように制御される発光部と、前記発光部から出射された前記第1または第2レーザビームから一対のサブビームを生成するグレーティングと、記録媒体で反射された前記第1または第2レーザビーム、及びその一対のサブビームから正及び負の高次光を生成するホログラムと、前記高次光を受光する受光部とを含み、読取り波長の異なる記録媒体の情報を読取り可能な光ピックアップ装置であって、

前記受光部は、記録媒体で反射された前記第1または第2レーザビームから生成された正または負の前記高次光を受光してビームサイズ法によるフォーカスエラー信号を生成する一対の四分割受光素子と、前記一対の三分割受光素子の各々に対して一組ずつ設けられ、記録媒体で反射された前記サブビームから生成された高次光を受光して3ビーム法によるトラッキングエラー信号を生成する二組一対のサブビーム受光素子と、からなり、

前記第1及び第2レーザビームは、前記四分割受光素子のうちの連続した3つの受光領域によって受光され、前記第1及び第2レーザビームが受光される3つの領域は一部が異なることを特徴とする光ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、DVD/CD用のコンパチブル光ピックアップ装置等の読取り波長の異なる2種類以上の記録媒体を読取り可能とした光ピックアップ装置に関するものであり、特に波長の異なる2つのレーザピームを発するワンチップレーザーダイオードで構成した半導体レーザ素子を用いた光ピックアップ装置に関する。

[0002]

0 【従来の技術】従来よりCD再生装置とDVD再生装置

3

の光ピックアップを共用するDVD/CDコンパチブル 再生装置が盛んに提案されている。本出願人においても 特開平10-255274号公報でDVDとCDを共に 再生することができる光ピックアップ装置を開示してい るので、これらの構成及び動作を図18を用いて簡単に 説明する。

【0003】光ピックアップ装置は、CDからの情報読 取りに最適な波長(780nm)のレーザビームを出射 する第1光源10と、該第1光源10を駆動する第1駆 動回路11と、DVDからの情報読取りに最適な波長 (650nm) のレーザビームを出射する第2光源14 と、該第2光源14を駆動する第2駆動回路15と、第 1光源10から出射したレーザビームを反射すると共 に、第2光源14から出射したレーザビームを透過する 第1ビームスプリッタ12と、第1ビームスプリッタ1 2で反射又は透過したレーザビームを透過すると共に、 光ディスク18で反射したレーザビームを反射して集光 レンズ19を介して光検出器20に導く第2ビームスプ リッタ13と、第1ビームスプリッタ12で反射又は透 過したレーザビームを情報記録面上に集光する対物レン 20 ズ16と、光検出器20に照射された光の光量に対応し たレベルの電気信号を発生し、これを読取り信号として 出力する情報データ再生回路21と、光ディスク18に レーザビームを照射した際に形成されるビームスポット の大きさに基づき光ディスク18の種別を判断し、種別 信号を出力するディスク判別回路22と、ディスク判別 回路22の信号に基づき第1及び第2光源10、14を 選択的に駆動するコントローラ23とで構成している。 【0004】図18において、第1光源10は、第1駆 動回路11からの駆動信号に応じてCDからの情報読取 30 からなる光学系を介して光ディスク18に照射される。 りに最適な波長(780nm)のレーザビーム(破線に て示す)を出射し、第1ビームスプリッタ12に照射す る。第1ビームスプリッタ12は、第1光源10からの レーザビームを反射し、反射光を第2ビームスプリッタ 13に導く。

【0005】一方、第1光源10に対して90度に配置 された第2光源14は、第2駆動回路15からの駆動信 号に応じてDVDからの情報読取りに最適な波長(65 0 n m) のレーザビーム(実線にて示す)を出射し、第 1ビームスプリッタ12に照射する。第1ビームスプリ ッタ12は、第2光源14からのレーザビームを透過し て第2ビームスプリッタ13に導く。

【0006】第2ビームスプリッタ13は、上記第1ビ ームスプリッタ12を介して供給されたレーザビーム、 即ち、第1光源10又は第2光源14からのレーザビー ムを対物レンズ16に導く。対物レンズ16は、第2ビ ームスプリッタ13からのレーザビームを1点に集光し たものを情報読取光として、これをスピンドルモータ1 7にて回転駆動される光ディスク18の情報記録面に照 射する。

【0007】第1光源10からのレーザビーム(破線に て示す) は、光ディスク18の記情報録面Cに焦点が合 うように、対物レンズ16によって集光される。また、 第2光源14からのレーザビーム(実線にて示す)は、 光ディスク18の情報記録面Dに焦点が合うように、対 物レンズ16によって集光される。

【0008】上記対物レンズ16からの情報読取光が光 ディスク18に照射されることによって生じた反射光 は、対物レンズ16を通過して第2ピームスプリッタ1 3で反射され、集光レンズ19により集光されたビーム スポットを光検出装置23に照射する。光検出装置23 は、照射された光の光量に対応したレベルの電気信号を 発生し、これを読取り信号として情報データ再生回路2 1及びディスク判別回路22に供給する。

【0009】情報データ再生回路21は、得られた読取 信号に基づいたデジタル信号を生成し、更にこのデジタ ル信号に対して復調、及び誤り訂正を施して情報データ の再生を行う。ディスク判別回路22は、例えば光ディ スク18にレーザビームを照射した際に形成されるビー ムスポットの大きさに基づき光ディスク18の種別を識 別し、これをコントローラ23に供給する。コントロー ラ23は、ディスク識別信号に応じて、第1駆動回路1 1及び第2駆動回路15の何れか一方を選択的に駆動状 態にすべく制御する。

【0010】コントローラ23は、ディスク判別回路2 2からCDを示すディスク種別信号が得られた場合は、 第1駆動回路11だけを駆動する。従って、第1光源1 0から発射されたレーザビームは、第1ビームスブリッ タ12、第2ビームスプリッタ13及び対物レンズ16 また、ディスク判別回路22からDVDを示すディスク 種別信号が得られた場合は、第2駆動回路15だけを駆 動する。

【0011】従って、第2光源14から発射されたレー ザビームは、第1ビームスプリッタ12、第2ビームス プリッタ13及び対物レンズ16からなる光学系を介し て光ディスク18に照射される。即ち、CD等のように 比較的低記録密度の光ディスク18からの情報読み取り に最適な波長を有するレーザビームを発生する第1光源 10と、DVDのように髙記録密度の光ディスク21か らの情報読み取りに最適な波長を有するレーザビームを 発生する第2光源14とを備えておき、再生対象となる 光ディスク18の種別に対応して選択駆動するようにし ている。

【0012】以上説明したように、2つの光源を必要と するDVD/CDコンパチブル再生装置は、光源が1つ の光ピックアップ装置に比して、合成プリズムが必要と なりコスト髙となると共に、第1光源10を第1ビーム スプリッタ12の一方の面から照射した場合は、第2光 50 源14は、第1光源10に対して直角となる他方の面か

ら照射する必要があり、光学系を配置する空間が大きくなり、光ピックアップ装置が大型化すると云う問題があった。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点に鑑み成されたものであり、その目的は合成プリズムを用いることなく、小型化が可能な2波長対応の光ピックアップ装置を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、請求項1に記載の発明は、第1レーザビームを発す る第1発光源と該第1発光源に近接配置される前記第1 レーザビームとは波長の異なる第2レーザビームを発す る第2発光源とが一体化され、前記第1または第2レー ザビームを選択的に発するように制御される発光部と、 前記発光部から出射された前記第1または第2レーザビ ームから一対のサブビームを生成するグレーティング と、記録媒体で反射された前記第1または第2レーザビ ーム、及びその一対のサブビームから正及び負の髙次光 を生成するホログラムと、前記高次光を受光する受光部 とを含み、読取り波長の異なる記録媒体の情報を読取り 可能な光ピックアップ装置であって、前記受光部は、記 録媒体で反射された前記第1または第2レーザビームか ち生成された正または負の前記高次光を受光してビーム サイズ法によるフォーカスエラー信号を生成する一対の 三分割受光素子と、前記一対の三分割受光素子の各々に 対して一組ずつ設けられ、記録媒体で反射された前記サ ブビームから生成された髙次光を受光して3ビーム法に よるトラッキングエラー信号を生成する二組一対のサブ ビーム受光素子と、からなり、前記三分割受光素子は2 本の平行な分割線により3つの受光領域に分割されてな り、前記一対のサブビーム受光素子は、前記三分割受光 素子の分割線と直交する方向に整列して設置され、前記 発光部は、前記第1及び第2発光源の各発光点を結ぶ直 線が前記三分割受光素子の分割線と平行となるように設 置されることを特徴とする。

【0015】また、請求項2に記載の発明は、請求項1 に記載された光ピックアップ装置において、前記ホログ ラムは、生成する正及び負の高次光を結ぶ直線が前記三 分割受光素子の分割線と平行となるように設置されることを特徴とする。

【0016】また、請求項3に記載の発明は、請求項1及び2に記載の光ピックアップ装置において、前記グレーティングは、生成する一対のサブビームを結ぶ直線が前記三分割受光素子の分割線と直交するように設置されることを特徴とする。

【0017】また、請求項4に記載の発明は、第1レーザビームを発する第1発光源と該第1発光源に近接配置される前記第1レーザビームとは波長の異なる第2レーザビームを発する第2発光源とが一体化され、前記第1 50

または第2レーザビームを選択的に発するように制御さ れる発光部と、前記発光部から出射された前記第1また は第2レーザビームから一対のサブビームを生成するグ レーティングと、記録媒体で反射された前記第1または 第2レーザビーム、及びその一対のサブビームから正及 び負の高次光を生成するホログラムと、前記高次光を受 光する受光部とを含み、読取り波長の異なる記録媒体の 情報を読取り可能な光ピックアップ装置であって、前記 受光部は、前記第1レーザビームの正または負の前記高 10 次光を受光して読取り信号及びビームサイズ法によるフ ォーカスエラー信号を生成する第1の一対の三分割受光 素子と、前記第2レーザビームの正または負の前記高次 光を受光して読取り信号及びビームサイズ法によるフォ ーカスエラー信号を生成する第2の一対の三分割受光素 子と、前記第1レーザビームから生成された一対のサブ ビームのうちの一方の髙次光を受光する第1サブビーム 受光素子と、前記第2レーザビームから生成された一対 のサブビームのうちの一方の髙次光を受光する第2サブ

ビーム受光素子と、を含み、前記発光部から前記第1レ

光素子は、前記第1レーザビームから生成された一対の

サブビームのうちの前記第1サブビーム受光素子で受光

される一方とは異なる他方の高次光を受光し、3ビーム

法によるトラッキングエラーを生成することを特徴とす

20 ーザビームが発せられているとき、前記第2の三分割受

【0018】また、請求項5に記載の発明は、第1レー ザビームを発する第1発光源と該第1発光源に近接配置 される前記第1レーザビームとは波長の異なる第2レー ザビームを発する第2発光源とが一体化され、前記第1 または第2レーザビームを選択的に発するように制御さ れる発光部と、前記発光部から出射された前記第1また は第2レーザビームから一対のサブビームを生成するグ レーティングと、記録媒体で反射された前記第1または 第2レーザビーム、及びその一対のサブビームから正及 び負の高次光を生成するホログラムと、前記高次光を受 光する受光部とを含み、読取り波長の異なる記録媒体の 情報を読取り可能な光ピックアップ装置であって、前記 受光部は、記録媒体で反射された前記第1または第2レ ーザビームから生成された正または負の前記髙次光を受 光してビームサイズ法によるフォーカスエラー信号を生 成する一対の四分割受光素子と、前記一対の三分割受光 素子の各々に対して一組ずつ設けられ、記録媒体で反射 された前記サブビームから生成された高次光を受光して 3ビーム法によるトラッキングエラー信号を生成するニ 組一対のサブビーム受光素子と、からなり、前記第1及 び第2レーザビームは、前記四分割受光素子のうちの連 続した3つの受光領域によって受光され、前記第1及び 第2レーザビームが受光される3つの領域は一部が異な

ることを特徴とする光ピックアップ装置。

0 [0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につい て、読取波長の異なるDVDとCD又はCDRを再生す る光ピックアップ装置を例として説明する。尚、再生さ れる記録媒体メディアはこれらに限られることはなく、 読取波長の異なる複数のディスクを再生する光ピックア ップ装置であれば本発明は適用可能である。

【0020】図1は、本発明の第1実施形態による光ピ ックアップ装置200の要部斜視図であり、図に基づき 光ピックアップ装置200の構成を説明する。

る第1及び第2レーザビームを出射する発光部である半 導体レーザ素子60と、該半導体レーザ素子60から出 射されたレーザビームを反射して光ディスク65に向か う方向に導く立ち上げミラー61と、立ち上げミラー6 1で反射したレーザビームからトラッキングエラー生成 用の一対のサブビームを生成するグレーティング62 と、立ち上げミラー61で反射したレーザビームを透過 して光ディスク65に導くと共に、光ディスク65の情 報記録面で反射したレーザビームから+1次光及び-1 次光を生成し、これらを焦点距離を異ならせて受光部で ある一対の第1及び第2光検出部70、75に導くホロ グラム63と、レーザビームを集光して情報記録面に適 切なビームスポットを形成する対物レンズ64とで構成 している。

【0022】尚、本実施形態の光ピックアップ装置20 0においては、半導体基板71上に発光部である半導体 レーザ素子60と受光部である第1及び第2光検出部7 0、75等を含んで構成される受発光部80と、対物レ ンズの光軸に対して略垂直な面に配されたグレーティン グ62及びグレーティング62と略平行に所定距離隔で て配されるホログラム63とを、筺体内に所定の位置関 係で固定してユニット化し、組立工程を容易化すること もできる。

【0023】受発光部80は、半導体基板71の略中央 に半導体レーザ素子60を配し、該半導体レーザ素子6 〇から図中2方向に出射したレーザビームを半導体基板 71に対して垂直方向、つまり、紙面の奥から紙面の手 前に向かう入射光とするため半導体レーザ素子60の前 方に三角柱状の立ち上げミラー61を配すると共に、半 導体レーザ素子60の一方の側面(図中右Y方向)にレ ーザビームの+1次光のメインビームを受光し、ビーム サイズ法によるフォーカスエラー信号を生成する三分割 受光素子である一方の三分割検出器72と、該三分割検 出器72の両側(トラックと平行となる図中2方向)に +1次光のサブビームを受光し、3ビーム法によるトラ ッキングエラー信号を生成する一対の副検出器73 a、 73bとからなる第1光検出部70と、半導体レーザ素 子60の他方の側面(図中左Y方向)にレーザビームの - 1 次光のメインビームを受光する他方の三分割検出器 76と、該三分割検出器76の両側(図中Z方向)に- 50 波長780nmの第2レーザビームが発射される。

1次光のサブビームを受光する一対の副検出器77a、 77bとからなる第2光検出部75とで構成している。 この三分割検出器72及び、76は、図示されるように 三分割された受光領域72a、72b、72c及び、7 6a、76b、76cで構成され、これらの分割線は、 後述する半導体レーザ素子60の第1及び第2発光源3 6、40を結ぶ直線方向(図中Y方向)に対して平行と なるように配置している。

【0024】また半導体レーザ素子60は、DVD読取 【0021】光ピックアップ装置200は、波長の異な 10 り用で波長が650nmの第1レーザビームと、CD及 びCDR読取り用で波長が780nmの第2レーザビー ムの2波長を出射するワンチップレーザーダイオード3 0であり、その構造を図2及び図3を用いて説明する。 図2はワンチップレーザーダイオード30の断面図であ り、図3はワンチップレーザーダイオード30のサブマ ウント図である。

> 【0025】ワンチップレーザーダイオード30は、図 2に示すように外形寸法が300μm×400μm×1 00~120μm程度のGaAs基板31上に、n型の AIXGaYIn1-X-YP層33と、AlxGaY In 1-X-YP活性層34と、p型のAIXGaYI n1-X-YP層35を積層し、活性層34の中央に波 長650nmの第1レーザビームを発光する第1発光源 36が形成されると共に、n型のAlXGal-XAs 層37と、AIXGal-XAs活性層38と、P型の AIXGal-XAs層39を積層し、活性層38の中 央に波長780nmの第2レーザビームを発光する第2 発光源40が形成され、厚さ4μm程度の2つの活性層 34、38は分離溝32により分離された構造になって いる。従って、第1発光源36と第2発光源40は、略 100μm隔でて配置された構造になっている。

> 【0026】また、ワンチップレーザーダイオード30 は、GaAs基板31の底面側に共通電極41が形成さ れると共に、第1及び第2発光源36、40の天面側に 夫々Au電極42、43が形成され、図3に示すように 第1発光源36用のAu電極45と第2発光源40用の Au電極46が形成されたシリコンウェーハ44上に載 置したサブマウントの形態で半導体レーザ素子60とし て使用される。つまり、シリコンウェーハ44上に、共 通電極41を上にしてワンチップレーザーダイオード3 0を載置し、Au電極42と第1発光部36用のAu電 極45、Au電極43と第2発光源40用のAu電極4 6を夫々半田付けし、共通電極41及び2つのAu電極 45、46に図示しない引出線を半田付けして使用され

> 【0027】そして、共通電極41とAu電極45間に 所定の電圧が印可されると発光窓47から波長650n mの第1レーザビームが発射され、共通電極41とAu 電極46間に所定の電圧が印可されると発光窓48から

【0028】また、半導体レーザ素子60は、ワンチッ プ上に種類の異なる2つの活性層を選択成長法等で造り ことで2波長のレーザビームを出力できるようにした上 記ワンチップレーザーダイオード30以外に、図4に示 すハイブリッド型の2波長レーザ素子で構成しても良 い。ハイブリッド型の2波長レーザ素子は、別々に造っ た第1発光源50を有する第1半導体レーザ素子51 と、第2発光源52を有する第2半導体レーザ素子53 を専用の組立装置で電極54、55を形成したSi基板 56上に置き、熱融着などによって固定する。そして、 2つの電極54、55と第1半導体レーザ素子51及び 第2半導体レーザ素子53の天部に形成された電極5 7、58にAuのワイヤをボンディングして使用され る。ハイブリッド型の場合、上述したワンチップレーザ ーダイオード30に比して第1発光源50と第2発光源 52の間隔を狭くすることが難しく、また、間隔の精度 を保つことが難しいが、本発明において、ハイブリッド 型の2波長レーザ素子も対象としている。

【0029】次に、ホログラムユニット100を構成す るグレーティング62とホログラム63の構造を図5及 20 び図6を用いて説明する。グレーティング62は、図5 に示すように半導体レーザ素子60の第1及び第2発光 源36、40を結ぶ直線に対して略平行で、且つ垂直 (図中Z方向)な方向に等間隔(略5 µm程度)に回折 格子が形成されている。

【0030】また、ホログラム63は、図6に示すよう に第1及び第2発光源36、40を結ぶ直線と垂直な方 向に湾曲する回折格子が形成され、その間隔は第1発光 源36から第2発光源40に向け(図中左Y方向)で略 1μmから略2μmに連続的に変化させている。このよ うなホログラム63を用いることで、ホログラム63に よって生成された+1次光と-1次光の焦点距離を互い に異ならせることができる。よって、図1に示すように レーザビームの+1次光はf1の位置に焦点を結ぶよう に集束しビームスポットが第1光検出部70上に形成さ れると共に、-1次光はf2の位置に焦点を結ぶように 集束してビームスポットがビームスポットが第2光検出 部75上に形成される。そして、フォーカスサーボ調整 が適正になされたとき、第1光検出部70上のビームス ポット径と第2光検出部75上のビームスポット径は、 同一の大きさに形成している。

【0031】とのように、本実施形態は、フォーカスサ ーボ調整はビームサイズ法で行ない、トラッキングサー ボ調整は3ビーム法で行うものである。

【0032】次に、記録媒体としてDVD及びCDを再 生する場合の動作を図7及び図8を用いて説明する。図 7は本発明の第1実施形態による光ピックアップ装置2 00の構成図であり、半導体レーザ素子60の駆動回路 やディスク判別回路等の電気回路は、従来と同一であり 省略してある。また、本実施形態の光ピックアップ装置 50 【0037】一方、CDの光ディスク55を再生する場

200は、従来例と同様にディスク判別を行ない、当該 ディスク判別結果に基づいて半導体レーザ素子60の一 方の発光源だけを選択駆動するようにしているので、第 1レーザビームの光路と第2レーザビームの光路が同時 に形成されることはない。半導体レーザ素子60は、上 述したように同一チップ上に波長650nmの第1レー ザビームを発する第1発光源36と、波長780nmの 第2レーザビームを発する第2発光源40が略100μ mの間隔で形成されているので、第1レーザビームの光 路(図中破線で示す)と第2レーザビームの光路(図中 実線で示す)は正確には一致せず若干ずれて形成され

【0033】そこで、本明細書の図面において、第1及 び第2レーザビームの入射光Ld、Lcの光路と、情報 記録面で反射された第1及び第2レーザビームの戻り光 Ldr、Lcrの光路と、ホログラム63で+1次光と して回折された第1及び第2レーザビームの戻り光し d rl、Lcrlの光路と、ホログラム63で-1次光と して回折された第1及び第2レーザビームの戻り光し d r2、Lcr2の光路を同一図面内に全て記載すること で説明を分かり易くしている。

【0034】また、図8は、受発光部80の平面図であ り、第1及び第2光検出部70、75にDVDを再生し た際に形成されるビームスポットと、CDを再生する際 に形成されるビームスポットを同一図面上に記載し、第 1レーザビームのビームスポットを斜線の丸印で示すと 共に、第2レーザビームのビームスポットをクロスの丸 印で示すことで説明を分かり易くしている。

【0035】DVDの光ディスク55を再生する場合に おいて、半導体レーザ素子60から出射された第1レー ザビームの入射光Ld (図中破線で示す)は、立ち上げ ミラー61で反射され、グレーティング62及びホログ ラム63を介して対物レンズ64に入射する。対物レン ズ64は、第1レーザビームを光ディスク65の情報記 録面D上に集光する。そして、DVDの情報記録面Dで 反射された第1レーザビームの戻り光Ldrは、対物レ ンズ64を介してホログラム63に入射する。

【0036】ホログラム63は、第1レーザビームの+ 1次光を偏向させた戻り光しdr1の内、メインビーム 40 スポットMd1を第1光検出部70の三分割検出器72 上に形成すると共に、戻り光しはrlの内、一対のサブ ビームスポットSdla、Sdlbを一対の副検出器7 3a、73b上に夫々形成する。また、ホログラム63 は、第1レーザビームの-1次光を偏向させた戻り光し dr2の内、メインビームスポットMd2を第2光検出 部75の三分割検出器77上に形成すると共に、戻り光 Ldr2の内、一対のサブビームスポットSd2a、S d2bを一対の副検出器77a、77bに夫々形成す

合において、半導体レーザ素子60から出射された第2 レーザビームの入射光Lc(図中実線で示す)は、立ち 上げミラー61で反射され、グレーティング62及びホ ログラム63を介して対物レンズ64に入射する。対物 レンズ64は、第2レーザビームを光ディスク65の情 報記録面C上に集光する。そして、CDの情報記録面C で反射された第2レーザビームの戻り光し crは、対物 レンズ64を通過してホログラム63に入射する。ホロ グラム63は、第2レーザビームの+1次光を偏向させ た戻り光しcrlの内、メインビームスポットMclを 10 第1光検出部70の三分割検出器72上に形成すると共 に、戻り光しcrlの内、一対のサブビームスポットS cla、Sclbを一対の副検出器73a、73b上に 夫々形成する。また、第2レーザビームの-1次光を偏 向させた戻り光してr2の内、メインビームスポットM c2を第2光検出部75の三分割検出器77上に形成す ると共に、戻り光しcr2の内、一対のサブビームスポ ットSc2a、Sc2bを一対の副検出器77a、77 bに夫々形成する。図8に示したように、第1レーザビ ームの+1次光による各ビームスポットMd1、Sd1 a、Sdlbと第2レーザビームの+1次光による各ビ ームスポットMc1、Scla、Sclbは、共に第1 光検出部70上に形成される。このとき、第1レーザビ ームと第2レーザビームは波長が異なることから、ホロ グラム63における回折角が異なり波長の長い780 n mが大きな角度で回折され、半導体レーザ素子60の第 1発光源36と第2発光源40の位置がY方向に離れて 形成されていることから、第1レーザビームによる各ビ ームスポットMdl、Sdla、Sdlbと第2レーザ ビームによる各ビームスポットMcl、Scla、Sc 30 1 b も Y 方向にずれて形成される。同様に、第2 レーザ ビームの-1次光による各ビームスポットMd2、Sd 2a、Sd2bと第2レーザビームの-1次光による各 ビームスポットMc2、Sc2a、Sc2bは、共に第 1光検出部70上に形成され、何れもY方向にずれて形 成される。

【0038】従って、本実施形態の受発光部80を構成 する第1及び第2光検出部70、75は、光源が1つの 光ピックアップ装置或は合成プリズムを用いて構成した している。

【0039】次に、本実施形態に用いられる3ビーム法 及びビームサイズ法について図9及び図10に基づき説 明する。図9は3ビーム法の動作説明図であり、図10 はビームサイズ法の動作説明図である。

【0040】3ビーム法は、図9に示すように2つのサ ブビームスポットS1、S2をメインビームスポットM に対して夫々逆向きにQだけオフセットさせる。オフセ ット量Qは、トラックピッチPの約1/4とされる。各

ラム63に入射する。ホログラム63は、例えば、第1 レーザビームの+1次光による各サブビームスポットS dla、Sdlbを副検出器73a、73bで夫々検出 し、第1レーザビームの-1次光による各サブビームス ポットSd2a、Sd2bを副検出器77a、77bで 夫々検出する。そして、各副検出器73a、73b、7 7a、77bの検出信号をG、H、J、Kとすれば、ト ラッキングエラーTE信号は、(G+J)-(H+K) で求められる。

12

【0041】また、ビームサイズ法を行う三分割検出器 72、76は、係る分割線が半導体レーザ素子60の第 1発光源36と第2発光源40を結ぶ直線に対して平行 となるように配置され、三分割検出器72、76の中央 にメインビームのビームスポットが形成される。ビーム サイズ法は、図10に示すように三分割検出器72、7 6に形成される一対のビームスポットのビームサイズの 大小でフォーカスエラーF E信号を検出する方式であ

【0042】例えば、三分割検出器72、76の各分割 領域72a、72b、72c、76a、76b、76c の検出信号をA、B、C、D、E、Fとすれば、フォー カスエラーFE信号は、(A+C+E)-(D+F+ B) で求められる。

【0043】例えば第1レーザビームを例にすると、一 対の三分割検出器72、76は、+1次光のメインビー ムMdlによる分割領域72a、72cの検出信号の和 (A+C) と-1次光のメインビームMd2による分割 領域76bの検出信号Eが等しくなるように各分割領域 を設定すると共に、-1次光のメインビームMd2によ る分割領域76a、76cの検出信号の和(D+F)と +1次光のメインビームMd1による分割領域72bの 検出信号Bが等しくなるように各分割領域を設定すると とにより、フォーカスが合っている場合は、図10 (B) に示すように一対の三分割検出器72、76に等 しい大きさのビームスポットが照射されるので、上記の (A+C+E)と(D+F+B)は互いに等しくなりフ

【0044】また、フォーカスが合っていない場合は、 図10(A)又は図10(C)に示すように-1次光の 従来の方式に比べてY方向の受光領域を大きくして構成 40 メインビームMd2のビームスポット径と+1次光のメ インビームMd 1のビームスポット径が異なる大きさで 照射され、これに伴うスフォーカスエラーFE信号を発 生する。そして三分割検出器72、76の各分割領域7 2a、72b、72c、76a、76b、76cに結像 されたビームスポット径に応じて電気信号を復調回路及 びエラー検出回路に供給する。

ォーカスエラー信号は「0」となる。

【0045】尚、フォーカスエラー信号として、(A+ C+E) - (D+F+B) を用いる理由を説明は次のと おりである。

サブビームスポットS1、S2による反射光は、ホログ 50 【0046】上述したように、ホログラム63は、レー

ザビームの+1次光を焦点距離がf1となる位置に焦点 を結ぶビームスポットを第1光検出部70上に形成する と共に、レーザピームの-1次光を焦点距離がf2とな る位置に焦点を結ぶビームスポットを第2光検出部75 上に形成し、夫々のビームスポット径を同一の大きさに 形成するようにしているが、例えばホログラムユニット 120と受発光部80との位置関係や、ホログラム63 の設定上の誤差等により第1光検出部70上のビームス ポット径と第2光検出部75上のビームスポット径を同 一にできない場合がある。このような場合にも、相反動 10 ち上げミラー61側により一層接近させて配置すること 作を行う一対の三分割検出器72、76の一部の受光領 域の検出信号を互いに取り入れることで、2つのビーム スポット径が多少異なった場合でもフォーカスエラー信 号のオフセット電圧として設定することができるので、 製造上や設計上のバラツキに対する余裕度を増すことが できるからである。

【0047】以上説明したように本実施形態の光ピック アップ装置200は、受光部を波長の異なる第1及び第 2レーザビームを出射する半導体レーザ素子60を用 い、受光部をY方向の受光領域を若干大きくした第1及 20 び第2光検出部70、75で構成することで、グレーテ ィング62とホログラム63を含むホログラムユニット 90とすることが可能と成り、合成プリズムを用いるこ となく、小型化が可能な2波長対応の光ピックアップ装 置200とすることができる。

【0048】次に本発明の第2実施形態による光ピック アップ装置200について図11及び図12を用いて説 明する。第2実施形態が第1実施形態と異なる点は、受 発光部80を構成する半導体レーザ素子60の例えば第 1発光源36側を図12に示すように半導体基板71に 30 対してX方向に傾けて構成した場合の例であり、その他 の構成は第1実施形態と同一である。第2実施形態によ る光ピックアップ装置200は、半導体レーザ素子60 を半導体基板71に対してX方向に傾けて構成している ので、図11に示したように、第1レーザビームの+1 次光によるメインビームMd1と第2レーザビームの+ 1次光によるメインビームMc1は、三分割検出部72 の中央から2方向に沿って互いに反対方向にずれた位置 にビームスポットを形成する。 同様に、第2レーザビー ムの-1次光によるメインビームMd2と第2レーザビ 40 ームの-1次光によるメインビームMc2は、三分割検 出部76の中央から2方向に沿って互いに反対方向にず れた位置にビームスポットを形成する。

【0049】すなわち、図11にも示されるように、第 1レーザビームのMd1とMd2は三分割検出部72、 76の中央から2方向の同じ向きに同じ距離だけずれて おり、同様に、第2レーザビームのMclとMc2は三 分割検出部76の中央から2方向に沿って互いに反対方 向にずれた位置にビームスポットを形成する。しかし、 上述したようにフォーカエラー信号は(A+C+E) - 50 Sdlaは副検出器94a上に照射され、他方のサブビ

(D+F+B)の演算で生成するので、スポットの位置 ずれによるオフセットは相殺され、適正なフォーカスエ ラー信号を得ることができる。

14

【0050】第2実施形態による光ピックアップ装置2 00は、半導体レーザ素子60の第1又は第2発光源3 6、40の位置を立ち上げミラー61面の対角線上に配 置することができるので、立ち上げミラー61のY方向 の幅を狭めることが可能となり、因って左右の第1及び 第2光検出部70、75を半導体レーザ素子60及び立 ができるので、受発光部80の幅(Y方向)を第1実施 形態に比して小型化することが可能となる。

【0051】次に、本発明の第3実施形態による光ピッ クアップ装置200について図13乃至図15を用いて 説明する。図13及び図14は受発光部110の平面図 であり図13が、第1レーザビームのディスクからの戻 り光の+1次光及び-1次光による各ビームスポットM dl, Sdla, Sdlb, Md2, Sd2a, Sd2 bが受光される場合を示しており、図14は、受発光部 110に第2レーザビームのディスクからの戻り光の+ 1次光及び-1次光による各ピームスポットMc1、S cla、Sclb、Mc2、Sc2a、Sc2bが受光 される場合を示した図である。また図15は、受発光部 110上における半導体レーザ素子60と立ち上げミラ -61を示した図である。

【0052】第3実施形態が第1実施形態と異なる点 は、半導体レーザ素子60を半導体基板71に対して直 角方向に立てて配置したことにより、半導体レーザ素子 60から出射される第1及び第2レーザビームが立ち上 げミラー61面に対して縦方向(図中X方向)に整列し て配置されたことである。これにより、本実施形態の受 発光部110は、第1実施形態の受発光部80とは異な る構成となる。

【0053】本実施形態に用いられる受発光部110 は、図15に示されるように、半導体基板91の略中央 に半導体レーザ素子60を90度傾けて配し、該半導体 レーザ素子60の前方に三角柱状の立ち上げミラー61 を配すると共に、図13または図14に示されるよう に、半導体レーザ素子60の一方の側面(図中右Y方 向) に2つの三分割検出器92、93とその両側(X方 向) に一対の副検出器94a、94bとで構成する第1 光検出部95と、半導体レーザ素子60の他方の側面 (図中右Y方向) に2つの三分割検出器96、97とそ の両側(X方向)に一対の副検出器98a、98bとで 構成する第2光検出部100を配した構造をしている。 【0054】例えばDVDが再生された場合において、 図13に示すようにホログラム63で回折された第1レ ーザビームの+1次光によるメインビームMd1は、一 方の三分割検出器92上に照射され、一方のサブビーム

ームSdlbは他方の三分割検出器93上に照射され る。また、ホログラム63で回折された第1レーザビー ムの-1次光によるメインビームMd2は、一方の三分 割検出器96上に照射されると共に、一方のサブビーム Sd2aは副検出器98a上に照射され、他方のサブビ ームSd2bは他方の三分割検出器97上に照射され る。第1レーザビームの+1次光及び-1次光のメイン ビームを受光する左右の一対の三分割検出器92、96 の分割線は、半導体レーザ素子60の第1及び第2発光 源36、40を結ぶ直線に対して垂直方向に平行となる 10 ように配置している。従って、第1レーザビームの+1 次光及び-1次光のメインビームは、三分割検出器9 2、96の中央にピームスポットを形成する。

【0055】一方、CDが再生される場合において、図 14に示すようにホログラム63で回折された第2レー ザビームの+1次光によるメインビームMc1は、一方 の三分割検出器93上に照射され、一方のサブビームS claは他方の三分割検出器92に照射され、他方のサ ブビームSc1 bは他方の副検出器94 bに照射され る。また、ホログラム63で回折された第2レーザピー 20 ムの-1次光によるメインビームMc2は、一方の三分 割検出器97上に照射されると共に、一方のサブビーム Sc2aは他方の三分割検出器96に照射され、他方の サブビームSc2bは他方の副検出器98bに照射され る。第2レーザビームの+1次光及び-1次光のメイン ビームを受光する左右の一対の三分割検出器93、97 の分割線は、半導体レーザ素子60の第1及び第2発光 源36、40を結ぶ直線に対して垂直方向に平行となる ように配置している。従って、第2レーザビームの+1 次光及び-1次光のメインビームは、三分割検出器9 3、97の中央にビームスポットを形成する。

【0056】次に、本実施形態における各種信号の演算 方法について説明する。

【0057】DVDが再生された場合は、図13に示す ように、+1次光及び-1次光のメインビームMd1、 Md2は、第1実施形態で説明したように三分割検出器 92、96に照射されるので、三分割検出器92、96 の各検出信号A、B、C、D、E、Fにより(A+C+ E) - (D+F+B) をフォーカスエラーFE信号とす ることができる。

【0058】また、+1次光の一方のサブビームSd1 bは、一方の三分割検出器93に照射されるので、三分 割検出器93の各受光領域93a、93b、93cの検 出信号し、M、Nを演算処理して合計することで他方の サブビームSdlaを受光する副検出器94aと対応す る副検出器の出力と見なすことができる。同様に、-1 次光の一方のサブビームSd2bは、一方の三分割検出 器97に照射されるので、三分割検出器97の各受光領 域97a、97b、97cの検出信号P、S、Tを演算 16

光する副検出器98aと対応する副検出器の出力と見な すことができる。従って、トラッキングエラーTE信号 は、(G+J) - ((L+M+N) + (P+S+T))で求めることができる。

【0059】一方、CDが再生された場合は、図14に 示すように+1次光及び-1次光のメインビームMc 1、Mc2は、三分割検出器93、97に照射されるの で、三分割検出器93、97の各検出信号L、M、N、 P、S、Tにより(L+N+S)-(P+T+M)をフ ォーカスエラーFE信号とすることができる。

【0060】また、+1次光の一方のサブビームSc1 aは、一方の三分割検出器92に照射されるので、三分 割検出器92の各受光領域92a、92b、92cの検 出信号A、B、Cを演算処理して合計することで他方の サブビームSclbを受光する副検出器94bと対応す る副検出器の出力と見なすことができる。同様に、-1 次光の一方のサブビームSc2aは、一方の三分割検出 器96に照射されるので、三分割検出器96の各受光領 域96a、96b、96cの検出信号D、E、Fを演算 処理して合計することで他方のサブビームS c 2 b を受 光する副検出器98bと対応する副検出器の出力と見な すことができる。従って、トラッキングエラーTE信号 i(A+B+C) + (D+E+F) - (G+J)で求めることができる。

【0061】このように第3実施形態の光ピックアップ 装置200によれば、半導体レーザ素子60の第1及び 第2発光源36、40の位置を立ち上げミラー61面に 対して縦方向に配置することができるので、立ち上げミ ラー61の横幅を第2実施形態よりも更に狭めることが 30 可能となり、左右の第1及び第2光検出部70、75を 半導体レーザ素子60及び立ち上げミラー61側により 一層接近させて配置することができるので、受発光部9 0のY方向の幅を第1実施形態に比して大幅に小型化す ることが可能となる。

【0062】次に、本発明の第4実施形態による光ピッ クアップ装置200について図16乃図17を用いて説 明する。図16及び図17は受発光部150の平面図で あり図16が、第1レーザビームのディスクからの戻り 光の+1次光及び-1次光による各ビームスポットMd 1, Sdla, Sdlb, Md2, Sd2a, Sd2b が受光される場合を示しており、図17は、受発光部1 50に第2レーザビームのディスクからの戻り光の+1 次光及び-1次光による各ビームスポットMc1、Sc la、Sclb、Mc2、Sc2a、Sc2bが受光さ れる場合を示した図である。なお、受発光部150上に おける半導体レーザ素子60と立ち上げミラー61の配 置は図15と同じである。第4実施形態は上述した第3 実施形態の改良であり、第3実施形態と同様に、半導体 レーザ素子60を半導体基板71に対して直角方向に立 処理して合計することで他方のサブビームSd2aを受 50 てて配置して、半導体レーザ素子60から出射される第

1及び第2レーザビームを立ち上げミラー61面に対して縦方向(図中X方向)に整列させて配置している。受発光部150は、図16及び図17に示されるように、半導体基板131の略中央に半導体レーザ素子60を90度傾けて配し、該半導体レーザ素子60の前方に三角柱状の立ち上げミラー61を配すると共に、半導体レーザ素子60の一方の側面(図中右Y方向)において四分割検出器132とその両側(X方向)に一対の副検出部1330と、半導体レーザ素子60の他方の側面(図中右Y方向)において四分割検出器136とその両側(X方向)において四分割検出器136とその両側(X方向)に一対の副検出器137a、137bとで構成する第2光検出部135を配した構造をしている。

【0063】この四分割検出器132及び、136は、図示されるように四分割された受光領域132a、132b、132c、132d、及び136a、136b、136c、136dで構成され、これらの分割線は、後述する半導体レーザ素子60の第1及び第2発光源36、40を結ぶ直線方向に対して垂直な方向(図中Y方向)となるように配列している。

【0064】例えばDVDが再生された場合は、図16に示すようにホログラム63で回折された第1レーザビームの+1次光によるメインビームMd1は、四分割検出器132のうちの連続して配列する3つの受光領域132a、132b、132c上に照射され、一方のサブビームSd1aは副検出器133a上に照射され、他方のサブビームSd1bは副検出器133b上に照射される。また、ホログラム63で回折された第1レーザビームの-1次光によるメインビームMd2は、四分割検出器136のうちの連続して配列する3つの受光領域136a、136b、136c上に照射され、一方のサブビームSd2aは副検出器137a上に照射され、他方のサブビームSd2bは副検出器137b上に照射される。

【0066】次に、本実施形態における各種信号の演算 方法について説明する。 18

【0067】DVDが再生された場合は、図16に示すように、メインビームMd1は四分割検出器132の3つの受光領域132a、132b、132c上に照射され、メインビームMd2は四分割検出器136の3つの受光領域136a、136b、136c上に照射されるので、四分割検出器132、136の各検出信号A、B、C、L、M、Nにより(A+C+M)-(L+N+B)をフォーカスエラーFE信号とすることができる。また、トラッキングエラーTE信号は、第1実施形態と同様に(G+J)-((H+K)で求めることができる。

【0068】一方、CDが再生された場合は、図17に 示すように、メインビームM c 1 は四分割検出器 1 3 2 の3つの受光領域132b、132c、132d上に照 射され、メインビームMc2は四分割検出器136の3 つの受光領域136b、136c、136d上に照射さ れるので、四分割検出器132、136の各検出信号 A、B、C、L、M、Nにより (B+D+N) - (M+ S+C) をフォーカスエラーFE信号とすることができ 20 る。また、トラッキングエラーTE信号は、第1実施形 態と同様に(G+J)-((H+K)で求めることがで きる。このように第4実施形態の光ピックアップ装置2 00によれば、第3実施形態と同様に受発光部110の Y方向の幅を第1実施形態に比して小型化することが可 能となり、更に第3実施形態に比べて、受光領域の面積 も小さくすることができ、更なる小型化を可能にする。 [0069]

【発明の効果】本発明によれば、各々波長が異なる第1 及び第2レーザビームを発して、読取り波長の異なる記 録媒体の読取りを可能とした光ピックアップ装置に関し て、光学系をコンパクトに集約しPU全体の小型化を達 成するとともに、受光素子が第1及び第2レーザビーム の読取りに共用されるようにして部品点数の削減による コストダウンを達成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態による光ピックアップ装置の要部斜視図。

【図2】ワンチップレーザーダイオードの断面図。

【図3】ワンチップレーザーダイオード30のサブマウント図。

【図4】ハイブリッド型の2波長レーザ素子の構成図。

【図5】グレーティングの構造図

【図6】ホログラムの構造図

【図7】本発明の第1実施形態による光ピックアップ装置の構成図。

【図8】第1実施形態による光ピックアップ装置を構成する受発光部の平面図。

【図9】3ビーム法の動作説明図。

【図10】ビームサイズ法の動作説明図。

50 【図11】第2実施形態による光ピックアップ装置を構

成する受発光部の平面図。

【図12】第2実施形態の立ち上げミラーを示す斜視図 【図13】第3実施形態による光ピックアップ装置を構

19

成する受発光部のDVD再生時を示す平面図。

【図14】第3実施形態による光ピックアップ装置を構 成する受発光部のCD再生時を示す平面図。

【図15】第3実施形態の立ち上げミラーを示す斜視図

【図16】第4実施形態による光ピックアップ装置を構 成する受発光部のDVD再生時を示す平面図。

成する受発光部のCD再生時を示す平面図。

【図18】従来例における光ビックアップ装置の構成 図。

【符号の説明】

60・・・半導体レーザ素子

61・・・立ち上げミラー

*62・・・グレーティング

63・・・ホログラム

64・・・対物レンズ

65・・・光ディスク

70、95、130・・第1光検出部

71、91、131・・・半導体基板

72、76、92、93、96、97・・・三分割検出

132、136・・・四分割検出器

[図17] 第4実施形態による光ピックアップ装置を構 10 73、77、94、98、133、137・・・副検出

75、100、135・・・第2光検出部

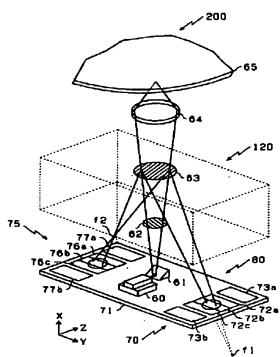
80、110、150・・・受発光部

120・・ホログラムユニット

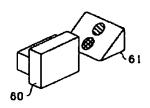
200・・光ピックアップ装置

【図1】

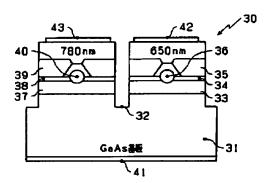




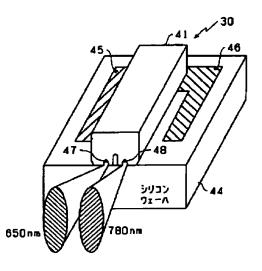
【図15】

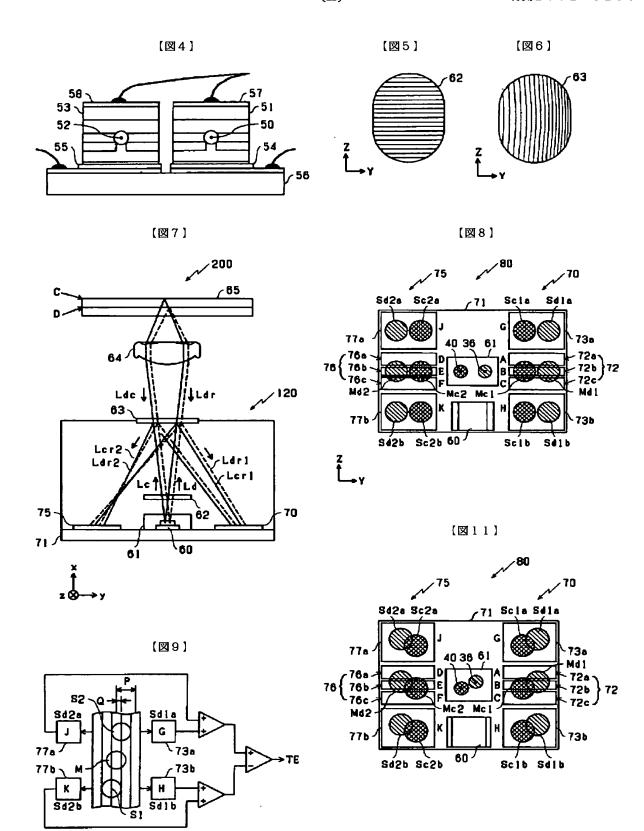


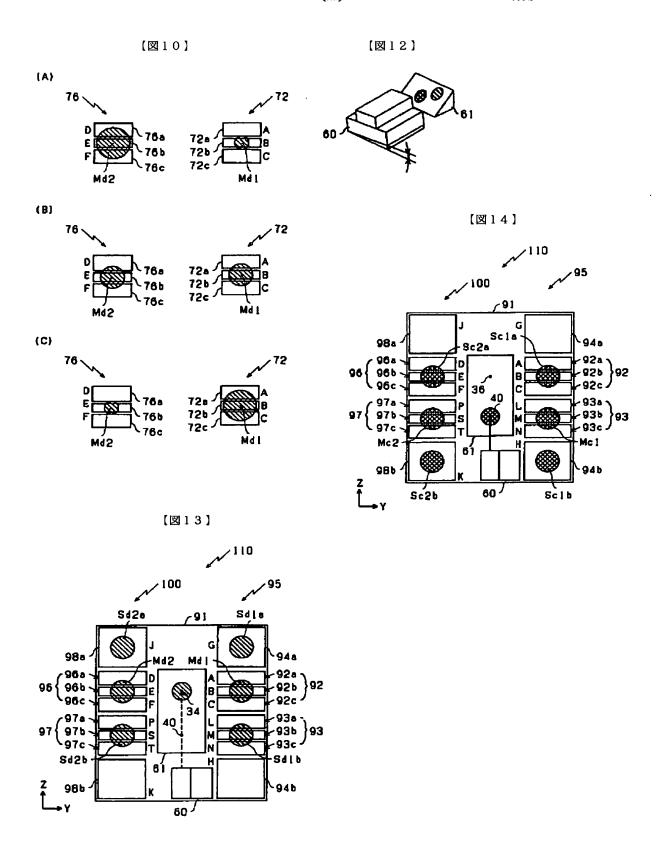
【図2】

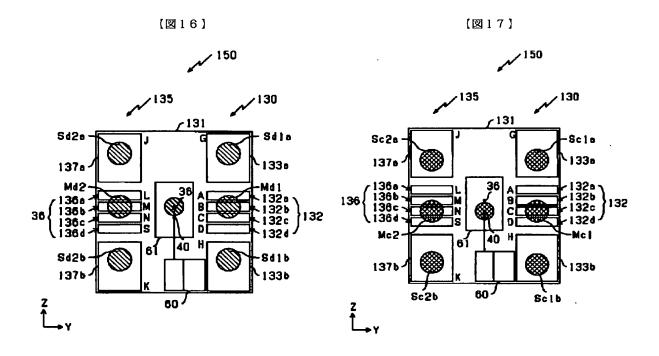


【図3】









【図18】

フロントページの続き

 (51)Int.Cl.'
 識別記号
 FI
 デーマント'(参考)

 H 0 1 L 31/12
 H 0 1 L 31/12
 G

 H 0 1 S 5/22
 6 1 0
 H 0 1 S 5/22
 6 1 0

F ターム(参考) 5D118 AA04 AA26 BA01 BB02 BF02 BF03 CC12 CC17 CD02 CD03 CD08 CF02 CF04 CF16 CG04 CG07 CG24 DA20 DA33 DC03 SD119 AA04 AA41 BA01 DA01 DA05 EA02 EA03 EC41 EC45 EC47 FA05 FA09 JA14 JA22 KA16 KA18 LB07 SF073 AA13 AB06 AB15 AB21 AB25 AB27 AB29 BA05 CA05 CA14

FA02 FA13 FA30 5F089 BA04 BB01 BC07 BC08 BC25 DA13 GA05